PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-027684

(43) Date of publication of application: 06.02.1991

(51)Int.CI.

HO4N 5/335 H01L 27/146

(21)Application number: 01-160897

(71)Applicant : OLYMPUS OPTICAL CO LTD

(22)Date of filing: 26.06.1989

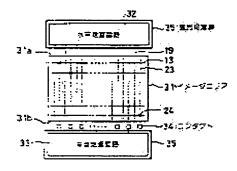
(72)Inventor: OGATA MASAKI

(54) SOLID-STATE IMAGE PICKUP DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To reduce the chip area by forming a horizontal scanning circuit and a vertical scanning circuit along one and the same side of an image area respectively.

CONSTITUTION: A horizontal scanning circuit 32 and a vertical scanning circuit 33 are arranged along sides 31a, 31b of an image area 31 opposite to each other. the circuit 32 connects to a source line 19 and the circuit 33 connects to a gate line selection line 23 via a contact 34. Then a thin film 35 to shield the light is provided to the scanning circuits 32, 33. When the wiring in the circuit 33 is formed by using a 2-layer wiring made of metallic thin films of 1st and 2nd layers, the contact 34 connects an output wire for the circuit 33 of the 2nd layer metallic thin film and the line 23 of the 3rd layer metallic thin film. Thus, the longitudinal and lateral size of the solid-state image pickup element is reduced by the width of the scanning circuits and the chip area is reduced.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

四公開特許公報(A) 平3-27684

@Int. Cl. 5

識別記号

Z

庁内整理番号

❷公開 平成3年(1991)2月6日

H 04 N 5/335 H 01 L 27/146

8838-5C

7377-5F H 01 L 27/14

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

❷発明の名称 固体操像装置

> ②符 頤 平1-160897

頤 平1(1989)6月26日

勿発 明 者

東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号 オリンパス光学工業

株式会社内

人 顔 オリンパス光学工業株 東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号

理人 弁理士 最上 健治

1、発明の名称

固体摄像装置

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 光電変換素子からなる産業をマトリックス 状に配置して方形状のイメージェリアを形成 し、沒イメージエリアの周辺に水平走委回路 と垂直走査回路を形成し、これらの走査回路 によって前記イメージエリアの各画業の出力 信号を取り出すようにした箇体遊像装置にお いて、前記水平走査回路と垂直走を回路を前 紀イメージエリアの対向する辺に沿ってそれ ぞれ形成したことを特徴とする関体過度装置。
- 2. 光電変換素子からなる画素をマトリックス 状に配置して方形状のイメージエリアを形成 し、設イメージェリアの周辺に水平走登回路 と垂直走査団路を形成し、これらの走迩団路 によって前記イメージェリアの各首業の出力 信号を取り出すようにした固体機像装置にお いて、前記水平走遊回路と重直走査回路を前

記イメージエリアの周一側の辺に沿ってそれ ぞれ形成したことを特徴とする固体機像装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は、マトリックス状に配置された函素 の出力は号を水平走査回路と垂直走査回路によっ てXYアドレス方式で走査して取り出すように標 成した固体構像装置に関する。

(従来の技術)

近年各種の固体機像装置が開発され実用化され ている。これらのうち代表的なものとしては、M O S (Hetal Oxide Semiconductor) 型固体過位並 置。静電誘導トランジスタ(Static Induction Transistor: Sしてと略称されている) を画景と して用いたSIT型固体遺体装置、AMI型固体 通像装置(Amplified HOS Imager), FCA(Floating Cate Array) 型団体温度装置等がある。

更には本件出願人が、特開図60-14075 2 号公報。特開昭 5 0 - 2 0 6 0 6 3 号公韓及び、 Japanese Journal of Applied Physics O Vol. No.

)

特開平3~27684(2)

5、1985における論文*A Hew NOS Phototronsistor Operating in a Non-destructive Readout Mode" 等において開示した電筒変調業子(Charge Hodulation Device: CMDと略称されている) を用いた CM D型菌体操像装置も知られている。

ところで上記各箇体護債装置においては、いず れも光電変換機能をもつ適果をマトリックス状に 紀列し、水平走並回路と垂直走査回路によってX Yアドレス方式で画素を走査して画復信号を読み 出すように排放されている。そして第6図W、® に示すように、菌素がマトリックス状に配列され て形成された領域(以下イメージエリアという) 101 は、通常長方形状に構成されており、水平走 査団路102 と垂直走査回路103 は、従来は前記長 方形状のイメージェリア101 の繰り合う辺に沿っ てそれぞれ形成されている。

(発明が解決しようとする課題)

従来のXYアドレス方式の固体環像装置は、上 起のように水平及び垂直走査四路がイメージエリ アの触り合う辺に沿ってそれぞれ形成されている -

通像装置において、第1図Wの扱念図に示すよう に、水平走査回路2と発直走査回路3を、イメー ジエリア1の相対向する辺1a.lbに沿って、 それぞれ配置して構成するか、あるいは第1図の の概念図に示すように、イメージエリア)の同一 例の辺!aに沿って水平走査回路及び垂直走査回 路をそれぞれ配置して構成するものである。

このようにイメージエリアに対して各走査回路 を配置して排成することにより、固体操作装置の 縦又は横方向の寸法を走査回路の形成領域の幅だ け姓くしてィメージェリアの寸法とほぼ同一にす ることができ、しかも不用部分を除くことができ、 チップ面積の超小化を図ることができる。

(実施例)

以下実施例について説明する。第2回は、本発 明に係る個体機像装置の実施例におけるイメージ ェリアの頑接する 2 画常部分の平面構造を示す図 である。この実態例は光理変換素子からなる函数 としてCMDを用いたもので、11は残い拡散層に より形成されたCMDのソース領域で、12はソー

ため、固体機像装置の縦、機の寸法はイメージエ リアの桜、横の寸法に、各定差回路の形成領域の **騒をそれぞれ加えたものになり、しかも第6図以。** 四で料級で示す不用部分104 a , 104 b , i04 c を 含み、チップ菌様がイメージエリアよりかなり大 さくなり、固体操像装置の実装に際しても、イメ ージェリアの鍵、機のいずれの寸法よりも大なる スペースを必要とするという問題点を有していた。

本発明は、従来のXYアドレス方式の固体设備 装置における上記問題点を解決するためになされ たもので、従又は横方向の寸法がイメージエリア の寸法とほぼ問一でチップ面積を縮小化した固体 温度装置を提供することを目的とする。

(課題を解決するための手段及び作用)

上記問題点を解決するため、本発明は、光電変 換案子からなる音楽をマトリックス状に配置して 方形状のイメージェリアを形成し、铵イメージェ リアの周辺に水平走査団路と垂直走査図路を形成 し、これらの走査回路によって前紀イメージエリ アの各質素の出力信号を取り出すようにした固体

ス領域11を取り囲むように形成され、2百素毎に 世気的に共通に接続されているポリシリコンによ り形成されたゲート電極である。13は水平方向に 配列された各画素間に配線された 2 層目の金属簿 膜によって形成されたゲートラインで、1厘目の 金属環膜14. 2 階目の金属薄膜と1 層目の金属簿 波14との電気的接続を得るためのコンタクト15、 及び1層目の金属存業14とポリシリコンゲート型 接12との世気的接続を得るためのコンタクト16に よって、ゲート電極12と電気的に接続されている。

17は後い拡散層で形成されている浸いドレイン 領域、18及び18'は深い拡散層で形成されている 深いドレイン領域で、一方の深いドレイン領域18 はゲート電極12が電気的に共通に接続されている 隣接2選素間の分離領域を構成している。19は1 感目の金属薄膜によって形成されたソースライン で、追直方向に配列された各画業の各ソース領域 11上を通るように配置され、各西常のソース領域 11とはソースコンタクト20により接続されている。 21は1周目の金属篠腹によって形成されたドレイ

ンラインで、ゲートライン13とゲート電極12とを電気的に接続するための前記1層目の金属薄膜14.コンタクト15及びコンタクト16が配置されており、深い下レインは域18'に対してドレインコンタクト22を介して接続されている。23は本発明に係る固体振像装置を構成するために必須のゲートライン選択ラインであり、従来のCMD型固体振像装置においては設けられていない本発明特育のものである。このゲートライン選択ライン23は重直方向に配列された各画業間に配置され、3層目の金属確膜によって形成されている。

第3回は、第2回に示した構成のCMD商素をマトリックス状に配置して構成した本発明に係る実施例のイメージエリアの一部を拡大して示す図である。24はゲートラインIJとゲートライン選択ライン23とを接続するためのコンタクトであり、あるゲートライン選択ライン23が垂直逆奏回路により選択されたとき、そのゲートライン選択ライン23にコンタクト24を介して接続されているゲー

からなるゲートライン選択ライン23を接続するコンタクトとなる。また違光用の薄膜35は3層目の金属薄膜を用いて形成することができる。

第5回は、本発明の第2の実施例の機略構成を 示す図である。この実施例は第3図に示した構造 のイメージェリア31の同一辺側に水平走査回路32 と金直走査回路33を配置して構成したものである。 第4図に示した第1次と同一構成の走査回路32. 33を用いると、重直走査回路33とゲートライン選 沢ライン23とを接続するコンククト34は第1実施 例と同様の接続コンタクトとして形成される。し かし水平走査回路32を横切って3個目の会議薄膜 で形成されるゲートライン選択ライン23が配置さ れているため、水平走査回路32と重直走査回路33 に亘って形成される遮光用の深腹36は、第4層目 の金属輝膜を用いて形成しなければならない。な お、この選先用薄膜36は、水平走査回路32上と垂 直走杢回路33上に分離して配置してもよく、その 場合には垂直走去回路33上の遮光用漆膜は3層目 の金属薄膜で形成してもよい。

トライン13が選択されるように構成されている。 したがって重直走査団路は次に述べるように、こ のようにマトリックス状に配置された面景で構成 されるイメージエリアの上部又は下部に形成され、 この垂直走査団路とゲートライン選択ライン23と は必要なコンタクトを介して接続されるようにな っている。

第4回は、第3回に示した構造のイメージエリア31を用いて構成した本発明の第1の実施例の概略構成を示す。この実施例は水平走変回路32と整直走変回路33を、イメージェリア31の対向する辺31 s. 31 b に沿ってそれぞれ配置したものである。水平走変回路32はツースライン19と接続され、整直走変回路37はゲートライン選択ライン23とコンタクト34を介して接続されている。そして各定変回路32、33には減光するための薄膜35が設けられている。垂直走変回路33中の配線が1層目と2層目の金属薄膜からなる2層配線を用いて形成される場合、コンタクト34は2階目の金属薄膜からなる重直走変回路33の出力配線と3層目の金属薄膜

画素をマトリックス状に配列して構成したイメージエリアにおいて、水平商業数と垂返画素数が等しい場合は、第4回及び第5回の第1及び第2実施例に示すように、全てのゲートライン接近用のコンタクト24か配置される。しかしイメージエリアにおいては、過常水平商素数の方が転回画素数より多く、そのような構成のイメージエリアの場合には、ゲートライン提続用コンタクト24及び垂び走蚤回路接続用のコンタクト34が配置されないゲートライン選択ライン23が存在することになるが、そのような構成になっても何ら支援は生じない。

またイメージェリアにおいて、水平面素数が垂返電素数の2倍以上の場合には、第2図の2両素部分図において示した2本のゲートライン選択ライン23の中、いずれか一方を省くことができる。またこのような構成のイメージェリアの場合、ゲートライン13の抵抗による動作速度の低下を抑えるために、第2図及び第3図に示すイメージェリ

)

特閒平3-27684(4)

)

ア構成のままで、1本のゲートライン上に2個の ゲートライン選択ラインへの投続用コンタクト24 を設け、その1本のゲートディンに共通接続され た2本のゲートライン選択ラインの同期動作によ って、そのゲートラインを選択するように構成す ることも可能である。

また第2図の2面素構成において、2本のゲー トライン選択ライン23の中、ドレインライン21上 に配置するものだけを残して、他の選択ライン23 を省さ、見にドレインコンタクト22はイメージェ リア内ではなくてもイメージエリア周辺において 形成されておればCMD画素は動作するので、ド レインライン2Jとドレインコンタクト22を省く。 そして省略したドレインライン上に配置するゲー トライン選択ライン23を!雇目の金属薄膜で形成 し、ゲートライン接続用コンタクト24を1層目の 金属薄膜と2層目の金属薄膜との接続を得るため のコンタクトで形成することができる。このよう な講成にすることによって、イメージエリア内で は3層目の金属薄膜を用いる必要がなくなる。

ートライン選択ライン23は1層目の金属薄膜で形 成ずることができ、ゲートライン!3と接続するた めのコンタクト24はし層目の金属薄膜とこれらの ポリシリコン等の導電材料との接続を得るように 形成される。このように西景を構成すれば、イメ ージエリア内で用いられる金属薄膜は1層のみで よいことになる。そしてこのうように構成された イメージエリアを用いた場合でも、第4回及び第 5 図に示した第1及び第2実施例並びにその変形 例のように固体過像袋器を構成することもできる。

上記各実施例では、第4回に示すようにイメー ジエリアの相対向下る辺312、310に沿ってそれ ぞれ水平走査回路及び重直走査回路を配置したも の、あるいは異5図に示すように同一辺3la側に 水平走変回路及び型直走登回路をそれぞれ配置し たものを示したが、炎4図に示した実施例におい ては水平走変倒路及び垂直走を回路の配置を逆に してもよく、また第5図に示した実施例において は、同一辺31 b 側に各走を回路をそれぞれ配置し て構成してもよい。また水平走査回路あるいは重

また上記実施例に用いるイメージエリアにおい ては、第2図及び第3図に示すようにCMD直兼 のゲートライン13を2層目の金属薄膜で形成する ようにしたものについて説明してきたが、ゲート ライン13はポリシリコン等の導電材料で形成する こともできる。そしてこれらの導電材料でゲート ライン(3を1層目の金銭得販よりも下側に形成し た場合は、深いドレイン領域18′とドレインライ ン21とを接続するドレインコンタクト22は形成で きなくなるので、ドレインライン21を形成する必 嬰はない。またこのように精成した場合、ゲート 電播12とゲートライン13とを接続するゲートコン タクト部の1層目の金属薄膜は不必要で、コンタ クト15、16の代わりにゲートライン13とポリシリ コンゲート電極12との接続を得るためのコンタク トが必要となる。

更にまたゲートライン13がゲート電極12と周一 のポリシリコンで形成される場合には、上記のよ うなゲートライン13とゲート電極12とを接続する ためのコンタクトも不必要となる。したがってゲ

直走査団路を複数に分割してイメージェリアの対 向する辺にそれぞれ配置することも可能である。 要するに本発明においては、水平定査回路と垂直 走査函路がイメージエリアの対向する辺か、ある いは同一辺に沿って形成されておればよく、同様 の作用効果が得られる。

また上記各実施例においては、蓄常としてCM Dを用いた場合について説明したが、他の光電変 換素子を茜素として用いた場合でも、それぞれの 西景に応じて、ゲートライン選択ライン23に対応 する選択ラインと、ゲートライン選択ライン接続 用コンタクト24に対応するコンタクトを設けるよ うにイメージエリア構成を変更することにより、 各種のXYアドレス方式の固体緩復装置に対して 本発明の適用が可能であることは明らかである。 (発明の効果)

以上実施例に基づいて説明したように、本発明 は、水平定査回路及び盤直走歪回路をイメージェ リアの対向する辺、あるいは同一辺に沿って配置 して構成したので、固体措強装置の縦又は横方向

特開平3-27684(5)

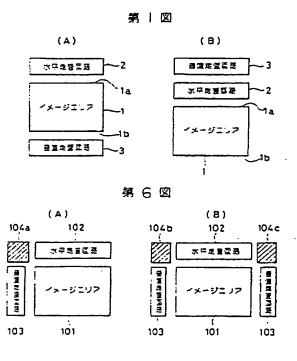
の寸法を走変回路の幅だけ短くすることができ、 且つ不用部分を省くことができ、チップ面積の縮 小化を図ることができる。したがってより扱い場 所に実装可能な X Y アドレス方式の固体優像装置 を提供することができる。

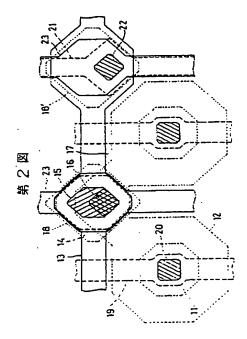
4. 図面の簡単な説明

第1回四、回は、それぞれ本発明に係る固体優 復装置の概念を示す説明図、第2回は、本発明の 実施例のCMD画素からなるイメージェリアの施 接2画素部分の平面構造を示す図、第3回は、第 2回に示した構成のCMD画素をマトリックス状 に配置して構成したイメージェリアの一部を に配置して構成したイメージェリアの一部を にて示す図、第4回は、本発明の第1実施例の優 略構成図、第5回は、第2実施例の優略構成図、 第6回四、回は、それぞれ従来の固体循復装置の 優略構成図である。

図において、1 はイメージエリア、2 は水平定 歪回跡、3 は垂直走変回路、11はソース領域、12 はゲート電板、13はゲートライン、14は1 層目の 金属薄膜、15、16はコンタクト、17は後いドレイ ン領域、18、18、は深いドレイン領域、19はソースライン、20はソースコンタクト、21はドレインライン、22はドレインコンタクト、23はゲートライン選択ラインコンタクト、31はイメージェリア、32は水平走査回路、33は最直走査回路、34は選択ラインと垂直走登回路との接続用コンタクト、35、36は遮光用複機である。

特許出願人 オリンパス光学工業株式会社 代理人弁理士 既 上 雎 治 acc /200





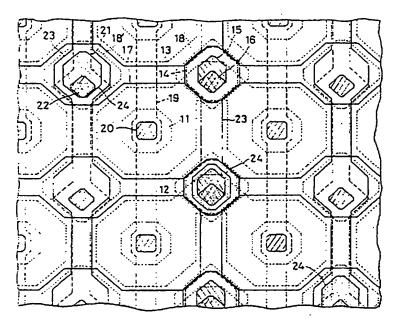
11:ソース版は 15.16:コンソント 20:ソ・スコンククト 12:ツ・トも者 7: 深いドレイン版は 21:ドレインジイン 13:ツ・トゥイン 18,18: 深いドレイン版は 22: ドレインコンソのト 14:1月日の山原山原図 19:ソースポイン 23: グートライン観察サイン

TOT ALAN ART C

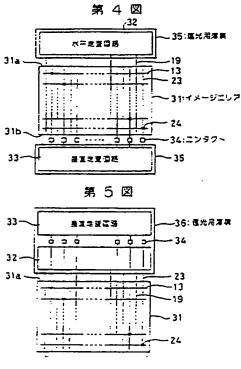
)

特期平3-27684(6)

第3図



24: ゲートライン選択ラインコンダグト



-584-